

บทที่ 5

บทสรุป

การสังเคราะห์ทับทิมด้วยวิธีการนำความร้อนจากเปลวพลาสม่าของก๊าซผสม (ก๊าซออกอนและก๊าซไนโตรเจน) สามารถลดอัตราการตั้งตัว (ของผลมะพร้าวอ่อนในกับโครงเมียมออกไซด์) ผลิตเป็นทับทิมสังเคราะห์ได้ เนื่องจากมีลักษณะค่อนข้างทึบแสงและมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีอุดมไปด้วยองค์ประกอบหลักและมีธาตุโครงเมียมเป็นสารสีและอาจพบธาตุโซเดียม คาร์บอน แมกนีเซียม ซิลิคอน คลอไรด์ โพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก ทองแดง แกลลูเมียม ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งธาตุดังกล่าวมีที่มาดังนี้

- กลุ่มธาตุโซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม แคลเซียม เหล็ก แกลลูเมียม เป็นธาตุมลพินในสารตั้งต้น (อุดมในหินโครงเมียมออกไซด์)
- ธาตุคาร์บอนเป็นธาตุปนเปื้อนจากเปลวแก๊สไฮโดรเจนในขณะสังเคราะห์
- ธาตุซิลิคอนเป็นธาตุปนเปื้อนมากจากห้องเผาลดอัตราการตั้งตัวในขณะสังเคราะห์และในสารตั้งต้น
- ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุปนเปื้อนจากส่วนของเตาลดอัตราการตั้งตัวในขณะสังเคราะห์
- ธาตุทองแดงเป็นธาตุปนเปื้อนมากจากห้องเผาลดอัตราการตั้งตัวในขณะสังเคราะห์และในสารตั้งต้น

แต่เมื่อล้างทับทิมสังเคราะห์ด้วยสารละลายกรดในตู้เย็นจากสามารถกำจัดธาตุปนเปื้อนบางส่วนออกໄປได้ เช่น ธาตุโซเดียม แมกนีเซียม คลอไรด์ โพแทสเซียม แคลเซียม ส่วนธาตุที่เหลืออยู่แต่มีปริมาณลดน้อยลง คือ ธาตุคาร์บอนและซิลิคอน ดังนั้นผลการหาเชิงคุณภาพในทับทิมสังเคราะห์จะงบเพียงธาตุอุดมเนียม โครงเมียม เหล็ก ทองแดงและแกลลูเมียม รวมถึงธาตุคาร์บอนและซิลิคอนในบางตัวอย่าง

สำหรับการหาปริมาณของโครงเมียมในทับทิมสังเคราะห์ด้วยเทคนิค EDXRF spectrometry ซึ่งแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์โครงเมียมออกไซด์หลังจากปรับแก้ไขโดยใช้ค่าเฉลี่ยของ Correction Factor พบว่าความเข้มข้นของโครงเมียมออกไซด์ในทับทิมสังเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับความเข้มข้นของโครงเมียมออกไซด์จริงที่เติมลงไป โดยปัจจัยที่มีผลอย่างมากต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณในทับทิมสังเคราะห์ คือ ความหนาแน่น ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถปรับลดต่างของความเข้มสัญญาณที่แตกต่างกันของสารมาตรฐานและทับทิมสังเคราะห์ได้ให้ผลการวิเคราะห์ในระดับที่น่าพอใจ ต่างจากผลการหาปริมาณวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EPMA และ WDXRF spectrometry ซึ่งให้ค่าความเข้มข้นของโครงเมียมห่างจากค่าความเข้มข้นจริงมาก นั้นอาจเป็นผลของการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ยังไม่เหมาะสมและยังไม่ได้คิดผลของความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันของสารมาตรฐานและตัวอย่าง

นอกจากนี้การศึกษาคุณลักษณะของทับทิมสังเคราะห์ ยังพบว่าแสดงโครงสร้างเป็นแบบอลูมีนา (คอร์นดัม) จัดตัวในระบบผลึกแบบเอกซ์โกโนล ตรงกับชุดและหมายเลขไฟล์ 10-0173 รวมถึงมีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ในช่วงประมาณ 3.54-3.84 g/cm³ ซึ่งอยู่ในช่วงความถ่วงจำเพาะมาตรฐานของทับทิม แต่การคุณภาพลีนแสงของทับทิมสังเคราะห์ปรากฏแบบการคุณภาพลีนอยู่ในช่วงแสงสีเขียว (ที่ความยาวคลื่น 534.77 นาโนเมตร) เพียงแค่เดียว ซึ่งต่างจากทับทิมทั่วไปคาดว่าอาจเป็นเพราะเนื้อบางส่วนของทับทิมสังเคราะห์ที่ทำขึ้นค่อนข้างทึบแสงและมีบางส่วนที่ยังหลอมตัวได้ไม่ดี (สังเกตได้จากเส้นสเปกตรัมที่ไม่มีความเรียบ)